\_

	Please type a plus sign (+) inside this box → +	to respon	PTO/SB/05 (4 Approved for use through 09/30/2000. OMB 0651-0 Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMEI and to a collection of information unless it displays a valid OMB control num.	0032 RCE
	UTILITY		ey Docket No. 520,38856X00	
	PATENT APPLICATION	First II	nventor or Application Identifier Noburo MASUDA	_
		Title	See 1 in Addendum	L_
7000	TRANSMITTAL (Only for new nonprovisional applications under 37 C.F.R. § 1.53(b))	Expres		2٠
	APPLICATION ELEMENTS See MPEP chapter 600 concerning utility patent application contents		ADDRESS TO: Box Patent Application & Washington DC 20231	ر اور
	X "Fee Transmittal Form (e.g., PTO/SB/17) (Submit an original and a duplicate for fee processing)     Specification Transmission of the Processing of t	] 1	Microfiche Computer Program (Appendix)     Nucleotide and/or Amino Add Sequence Submission (If applicable, all necessary)     Computer Readable Copy     Paper Copy (Identical to computer copy)     Statement verifying identity of above copies	}
	Background of the Invention Brief Summary of the Invention Brief Description Claim(s) Abstract of the Disclosure  X Drawing(s) (35 U.S.C. 113) [Total Sheets 10  Oath or Declaration [Total Pages 4]  Newly executed (original or copy)	]1	ACCOMPANYING APPLICATION PARTS  7. X Assignment Papers (cover sheet & document(s)) 8. 37 C. F. R. § 3.73 (b) Statement (when there is an assignee) X Attorney 9. English Translation Document (if applicable) 10. Statement (IDS/PTO-1449 Citations 11. Preliminary Amendment 12. X (Should be respicible Yearington)	
	Copy from a prior application (37 C.F.R.	1.63(d	(Should be specifically kernized)	

(for continuation/divisional with Box 16 completed)

DELETION OF INVENTOR(S)

\* NOTE FOR ITEMS 1 & 13 IN ORDER TO BE ENTITLED TO PAY SMALL ENTITY FEES, A SMALL ENTITY STATEMENT IS REQUIRED (37 C.F.R. § 1.27), EXCEPT IF ONE FILED IN A PRIOR APPLICATION IS RELIED UPON (37 C.F.R. § 1.28).

Divisional

Examiner

Signed statement attached deleting

inventor(s) named in the prior application, see 37 C.F.R. §§ 1.63(d)(2) and 1.33(b).

i.

Continuation

Prior application information:

Statement filed in prior application

Status still proper and desired

020457 or Correspondence address below Customer Number or Bar Code Labe i (Insert Customer No. or Attach bar code label here) Name Address Zip Code City State Telephone Fax Country Registration No. (Attornev/Agent) 22,466 Name (Pnnt/Type) McIvin Kraus

13

If a CONTINUING APPLICATION, check appropriate box, and supply the requisite information below and in a preliminary amendment: Continuation-in-part (CIP)

For CONTINUATION or DIVISIONAL APPS only: The entire disclosure of the prior application, from which an oath or declaration is supplied under Box 4b, is considered a part of the disclosure of the accompanying continuation or divisional application and is hereby incorporated by reference. The incorporation can only be relied upon when a portion has been inadvertently omitted from the submitted application parts. 17. CORRESPONDENCE ADDRESS

15. X

Statement(s)

(PTO/SB/09-12

of prior application No:

Certified Copy of Priority Document(s)

See 2 in Addendum

Date

August 8.

(if foreign priority is claimed)

Group / Art Unit:

is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231 DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Box Patent Application, Washington, DC 20231.

# Attachment to PTO/SB/05 (4/98) Utility Patent Application Transmittal

- 1. VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR AND PILL CIRCUIT USING THE SAME
- 2. List and Copies of Prior Art References
  - Figs. 1-14
  - Credit Card Payment Form

#### SPECIFICATION

TITLE OF THE INVENTION

VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR AND PLL CIRCUIT USING THE SAME

## BACKGROUND OF THE INVENTION

本発明は、半導体集積回路チップの内部で使用するクロック信号を発生させるためのPLL(フェーズロックドループ)回路と、そのPLL回路の構成要素の1つである電圧制御発振器に関し、特に、電源電圧変動によって発生するジッタを低減するための回路に関する。

従来の電圧制御発振器の一例を図2に示す。この回路は、1998年2月7日に開催されたISSCC (International Solid-State Circuits Conference) の予稿集397ページに記載された回路である。この回路は、参照符号VCCOで示されたノードと参照符号VSSAで示された電源の間にある3段のインパータによって発振器が構成され、参照符号M2で示されたMOSトランジスタのゲート電圧を制御することにより、上記発振器の発振周波数を制御するようになっている。またこの回路は、外部から加えられる電源VDDAとVSSAの間の電源電圧が変動しても、上記発振器の発振周波数が直ちに変動しないように、参照符号Cで示されたコンデンサを設けてVCCOのノードとVSSAの電源の間の電圧の変動を遅らせている。これにより、電源電圧変動によって発生するジッタを低減している。

また、従来の電圧制御発振器の他の例を図3に示す。この回路は、特開平11-15541 号公報の明細書において開示された回路であり、同明細書の図3と図6を組み合わせた回路である。この回路は、参照符号150 で示したアナログの制御信号による粗調整と、参照符号151 で示したデジタルの制御信号による微調整によって発援周波数を制御している。またこの回路は、外部から加えられる電源Vdde Vss の間の電源電圧が変動しても、発振周波数が直ちに変化しないように、コンデンサ120 を設けて、ノード350 とVdd の電源の間の電圧の変動を遅らせている。これにより、電源電圧変動によって発生するジッタを低減している。

SUMMARY OF THE INVENTION

図2の回路では、上記文献の396ページにも記載されているように、参照符号Cで示されたコンデンサの容量値をあまり大きくすると制御の安定性が保てなくなる。したがってこの容量値を極力大きくしてジッタを極力低減するということは難しい。図3の回路では、発振周波数を制御するためのMOSトランジスタ321~325 および331~335と電源電圧変動に対する安定化のためのMOSトランジスタ340が別々に設けられるため、電源VddとVssの間には直列に5個のMOSトランジスタ(例えば、331,311,301,321,340)が接続される。したがって、その一つひとつにかけられる電圧が低くなる。ところが、MOSトランジスタ340にかける電圧が低くなると、このMOSトランジスタが飽和状態(ドレインーソース間電圧が変化しても電流が殆ど変化しない状態)で動作する範囲が狭くなり、したがって電源電圧変動を許容できる変動幅が小さくなる。電源電圧変動の許容範囲を確保するためにMOSトランジスタ340にかける電圧を高くすると、ノード350とVddの電源の間の電圧(すなわち発振器にかける電圧)が低くなり、上限発振周波数が低くなる。

本発明が解決しようとする課題の1つは、電圧制御発振器の発振出力において、電 源電圧が変動したときに 年じるジッタを低減することにある。

本発明が解決しようとする課題の他の1つは、PLL回路の発振出力において、電 源電圧が変動したときに生じるジッタを低減することにある。

本発明が解決しようとする課題の他の1つは、半導体集積回路装置のクロック信号 において、電源電圧が変動したときに生じるジッタを低減することにある。

本発明の課題の1つは、一端を第1の電源に接続されたMOSトランジスタと、上 記MOSトランジスタの他端と第2の電源の間に並列に接続された発振器および容 量素子を備え、上記MOSトランジスタのゲート電圧を制御することによって上記発 振器の発振周波数を制御するように構成された電圧制御発振器において、上記MOSトランジスタとは別に上記発振器の発振周波数を制御する第2の手段を備えることにより解決できる。

また、本発明の課題の他の1つは、上記のような電圧制御発振器を用いてPLL回路を構成することにより解決できる。

また、本発明の課題の他の1つは、上記のようなPLL回路を用いて半導体集積回 略装置を構成することにより解決できる。

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

- 図1は本発明の電圧制御発振器の実施例の1つを示す回路図、
- 図2は従来の電圧制御発振器の1つを示す回路図、
- 図3は従来の電圧制御発振器の他の1つを示す回路図、
- 図4は図1の実施例中のレベルシフト回路の回路図、
- 図5は図1の実施例に用いることができるレベルシフト回路の変形例の1つを示す回路図、
  - 図6は本発明の電圧制御発振器の他の実施例の1つを示す回路図、
  - 図7は本発明の電圧制御発振器のさらに他の実施例の1つを示す回路図、
  - 図8は本発明のPLL回路の実施例の1つを示す回路図、
  - 図9は図8の実施例中のデジタル制御回路の回路図、
  - 図10は図8の実施例中のチャージポンプの回路図、
- 図11は図8の実施例に用いることができるチャージボンブの変形例の1つを示す回路図、
  - 図12は図8の実施例中の位相比較器の回路図、
  - 図13は図8の実施例中の周波数比較器の回路図、
  - 図14は本発明の半導体集積回路装置の実施例の1つを示す配置図である。

# DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS

7.4 は内部信号およびそのノードを示す。

なお、上記の容量素子120~122は、PMOSまたはNMOSのソース電極およびドレイン電極とゲート電極の間の容量を使って構成すれば、比較的小さな面積で 実現することができる。また、パッファ回路131を構成するNMOSやNMOS1 01~103のパックパイアス電圧としては、170のノードの電圧をかける。

この回路は、NMOS101~103 およびPMOS111~113の部分、すなわち参照符号130で示した部分が発振器となる。この発振器は、NMOS101 およびPMOS111, NMOS102 およびPMOS1112, NMOS103 およびPMOS1113がそれぞれインパータを構成し、この3個のインパータの出力と入力を順次接続した、いわゆるリングオシレータと呼ばれる構成である。

この発振器の発振周波数は、アナログの制御信号150による粗調整と、デジタルの制御信号151による微調整によって制御する。

アナログの制御信号 150 による粗調整は、NMOS 100 に流れる電流を制御することによって行なう。例えば制御信号 150 の電圧を高くすると、NMOS 100 に流れる電流が増加し、ノード 170 の電圧が下がり、電源 V d d とノード 1700 間の電圧、すなわち発振器 130 にかかる電圧が高くなる。すると、この発振器の発振周波数は高くなる。制御信号 1500 の電圧を低くすると、上記の逆の作用で、この発振器の発振周波数は低くなる。

なお、NMOS100は発振器130に流れる電流とバッファ回路131に流れる電流の両方を流すため、大きな電流を流せるようにする必要がある。また、後述のようにNMOS100は飽和状態(ドレイン電極とソース電極の間の電圧の変化に対して、MOSを流れる電流が殆ど変化しない状態)にするのが望ましい。そこで、NMOS100は多数のNMOSを並列に接続して、そのゲート幅の総和がNMOS101~103等のゲート幅よりはるかに大きく(例えば100倍以上に)なるように構成する。

デジタルの制御信号151による微調整は、発振器の内部信号であるノード171に付加される負荷の重さを制御することによって行なう。PMOS115は常に導通するため、ノード171と174は常に接続されている。したがって、制御信号151が例えばローレベルの場合、PMOS114は導通するため、容量素子121がノ

ード174や171に接続される。

すると、ノード171に付加される負荷は容量素子121の分だけ重くなる。制御信号151がハイレベルの場合、PMOS114が遮断し、ノード171に付加される負荷は容量素子121の分だけ軽くなる。したがって、制御信号151がローレベルのときには発振周波数が低く、ハイレベルのときには高くなる。

この制御信号 151 による発振周波数の変化量は、容量素子 121 の容量値によって変えられる。なお PMOS115 は無くても同じように動作するが、この実施例では、制御信号 151 が変化したときにノード 174 に誘起されるカップリングノイズがノード 171 に与える影響を低減するために上記 PMOS115 を設けてある。

つぎに、V d d e V s s の間の電源電圧が変化したときの動作を説明する。ただし、容量素子120の容量値は充分大きいとする。また、NMOS100のゲート幅(複数のNMOSで構成した場合にはそのゲート幅の総和)は充分に大きく、飽和状態にあるとする。

電源電圧が変化した直後には、容量素子120の容量値が大きいため発振器130にかかる電圧は殆ど変化しない。したがって、NMOS100にかかる電圧が電源電圧の変化幅とほぼ同じだけ変化するが、その変化した後の電圧もNMOS100が飽和状態となる範囲であれば、NMOS100に流れる電流は電源電圧の変化の前後で殆ど変わらない。そして、そのわずかな電流変化分の殆どは容量素子120の充放電によって補われ、発振器130に流れる電流やバッファ回路131に流れる電流の変化はさらに小さい。したがって、電源電圧が急に変化しても、NMOS100が飽和状態となる範囲であれば、その直後の発振周波数は殆ど変化しない。

つぎに、電源電圧が変化してから少し時間が経過した後の動作を説明する。NMO S 100 が飽和状態であっても、NMO S 100 に流れる電流が若干は変化する。そしてその変化分の殆どは容量素子 120 の充放電によって補われるが、そのときに容量素子 120 にかかる電圧が若干変化する。容量素子 120 にかかる電圧が若干変化する。容量素子 120 にかかる電圧であり、その変化によって発振周波数が若干変化する。

ところが、この電圧制御発振器をPLL回路等に使った場合、その発振周波数の変化は大きくならないうちに検出される。すると、その結果を直ちに制御信号151に

反映して、発振周波数を補正することができる。

定常状態にあるときには、制御信号151がハイレベルの状態とローレベルの状態をほぼ同じ頻度で繰り返すことにより発援周波数の平均値を所定の周波数に保つが、電源電圧が変化してから少し経過した後は、制御信号151がハイレベルの状態とローレベルの状態の頻度を変えることにより、発振周波数の平均値が所定の周波数となるように制御することができる。

そして、電源電圧が変化してからさらに時間が経過すると、制御信号151のハイレベルとローレベルの頻度の差を基に、制御信号150の電圧を少しずつ変化させていくことができる。そして、制御信号150が変化して、NMOS100に流れる電流が電源電圧の変化する直前の電流値に等しくなるような電圧になったとき、容量素子120の充放電による補充は無くなる。以後、制御信号150の変化が若干行きすぎて戻るような援動を繰り返しながら、最終的には発振器130や容量素子120にかかる電圧は最初の電圧に戻る。

なお、容量素子122は、制御信号150の電圧をわずかずつ変化させるためと、 クロストークノイズ等により制御信号150の電圧が急激に変化するのを抑えるために設けてある。

ここで、容量素子 1 2 0 の容量値が充分に大きくなるように設計しておけば、発振器 1 3 0 にかかる電圧の変化を充分に遅くすることができる。したがって、上記の一連の動作において、発振周波数が所定の周波数からずれる最大のずれ幅は、制御信号 1 5 1 による微調整の幅以下にできる。また、これら一連の動作の途中で再び電源電圧が変化した場合には、その時点から新たに上記の動作が起こる。

図2の従来例では、本発明の制御信号151による制御に相当する機構(すなわち、容量素子120の容量値によらず高速に制御できる機構)が設けられていない。このため、発振周波数の変化が検出された場合には、本発明の制御信号150による制御に相当する機構(すなわち、容量素子120の容量値が大きくなると制御の応答が遅くなる機構)によって補正しなければならなかった。したがって、制御の安定性を保っため、容量素子120に相当する容量素子の容量値を大きくできなかった。

本発明では、容量素子120の容量値によらず高速に制御できる機構を設けたため、 容量素子120の容量値を充分に大きくできる。したがって、同じ電源電圧変動が生 じた場合、発振器にかかる電圧の変動は、図2の従来例より本発明のほうが小さくでき、それによるジッタを小さくできる。

また、図3の従来例では、電源電圧変動対策に使うNMOS340と発振周波数の 粗調整に使うNMOS321等が電源間に直列に入っていたため、NMOS340に かけられる電圧が小さく、NMOS340が飽和状態で動作する範囲が狭かった。し たがって、ジッタ低減の効果が得られる電源電圧変動の許容範囲が狭かった。本発明 では、電源電圧変動対策に使うMOSと発振周波数の粗調整に使うMOSを共通の1 個のNMOS100のみとしたため、NMOS100にかけられる電圧を図3の従来 例より大きくできる。したがって、NMOS100が飽和状態で動作する範囲は図3 の従来例より広く、ジッタ低減の効果が得られる電源電圧変動の許容範囲も広い。

すなわち、本発明によれば、図2の従来例と図3の従来例がそれぞれ持つジッタ低減効果を合わせた以上のジッタ低減効果を引き出すことができる。

図4には、図1の実施例の構成要素であるパッファ回路131およびレベルシフト回路132の具体的な構成の一実施例を示す。この図において、参照符号401~405および420~423はNMOS、411~415および431~433はPMOS、440は容量素子、441および442は抵抗素子を示す。また、参照符号450および451はパッファ回路131とレベルシフト回路132の間の信号およびそのノード、452は内部信号およびそのノードを示す。

レベルシフト回路132は、電源Vddの電圧と内部ノード170の電圧の間で振れる差動信号450および451を、電源Vddの電圧と電源Vssの電圧の間のフ

ル振幅で振れる信号 160 に変換する回路である。この回路は、NMOS  $420\sim42$  とおよび PMOS 431 および 432 によるカレントスイッチ回路とNMOS 423 および PMOS 433 によるインバータで構成してある。カレントスイッチ回路によって内部信号 452 の信号振幅を拡げると共にその中心電圧を 450 の電圧と 450 の電圧の中間付近に近付け、インバータでほぼフル振幅に拡げるように動作する。容量素子 440 は、電源電圧が変動したときにNMOS 420 のゲートーソース 間電圧が急激に変化しないようにするために設けてある。抵抗素子 441 および 442 は、NMOS 420 のゲート電極に加えるバイアス電圧を発生するための抵抗分圧回路である。

図5には、レベルシフト回路132の図4以外の実施例の1つを示す。この図において、参照符号501および502はNMOS、511はPMOS、540は容量素子を示す。また、参照符号560は出力信号の1つを示す。この出力信号560は、出力信号160と共に差動の信号を構成する。

このようなレベルシフト回路132を使えば、図1の実施例の電圧制御発振器の出力を整動信号で取り出すこともできる。また、NMOS420のゲート電極にかけるバイアス電圧は、図4のように抵抗分圧回路を使って発生させることもできるし、図5のようにNMOS501および502およびPMOS511で分圧する回路を使って発生させることもできる。MOSで分圧する回路を使えば、NMOS501および502およびPMOS511のゲート幅の比をNMOS420のゲート幅の半分およびNMOS421およびPMOS431のゲート幅の比と一致するように設計することにより、出力信号160および560が電源VddとVssの電圧の中間付近で振れるようにすることが容易である。

また、容量素子540は、容量素子440と同様に電源電圧が変動したときにPM OS431や432のゲートーソース間電圧が急激に変化しないようにするために 設けてある。

図 6 には、本発明の電圧制御発振器の図 1 以外の実施例の 1 つを示す。この図は、図 1 の実施例に N M O S 6 0 4 および 6 0 5 と P M O S 6 1 4 および 6 1 5 を付加し、発振器 1 3 0 の部分を 5 段のインパータによる リングオシレータ で構成した例である。このように、 リングオシレータのインパータの段数は奇数であれば原理的には

何段であってもかまわない。

インバータの段数を増やすと発展の上限周波数が下がるが、パッファ回路131を 構成するインバータ1段当たりの遅延時間に対する発振周期の比が大きくなるので、 パッファ回路131の出力を位相差が概ね180度の差動信号にすることが容易に なる。

図7には、本発明の電圧制御発振器のさらに他の実施例の1つを示す。この図は、図1の実施例において、制御信号151により発振周波数を制御する部分に変更を加えた回路である。具体的には、PMOS714および715を加え、これらのPMOSに流れる電流がPMOS111に流れる電流に加勢できるような構成になっている。この加勢する電流を流すか否かは制御信号751により制御できるようになっているが、制御信号751がローレベルのときには上記の電流を流して発振周波数が高くなり、ハイレベルのときには発振周波数が低くなる。

図8には、本発明の電圧制御発振器を使って構成したPLL回路の実施例の1つを示す。図8において、参照符号800は位相比較器、801は周波数比較器、802は分周器、803はデジタル制御回路、804はチャージボンプ、805は本発明の電圧制御発振器、806はクロック分配回路を示す。また、参照符号870はこのPLL回路の出力であるクロック信号およびその出力端子、850はクロック信号の位相基準となるリファレンス信号およびその入力端子、851~854および860~864は内部信号およびそのノードを示す。

電圧制御発振器805の発振出力160が、クロック分配回路806を介して多数の分配先にクロック信号870として分配される。そのうちの1つが分周器802に入力され、信号860として出力される。そして、信号860とリファレンス信号850の位相と周波数が、位相比較器800と周波数比較器801によって比較され、その結果が信号151および852および862として出力される。ただし、位相比較器800に入力する信号の位相が回路の負荷ばらつき等の影響を受けないようにするため、位相比較器800には信号860とリファレンス信号850を直接入力し、周波数比較器801にはバッファを通した信号861および851を入力する。また、信号861より信号852がハイレベル

になり、信号851より信号861のほうが周波数が高いときには信号862がハイレベルになるように周波数比較器801を構成しておく。

これらの比較結果は、デジタル側御回路803に入力される。デジタル制御回路803は、パッファを通したリファレンス信号851に同期して動くデジタル回路であり、上記の比較結果を基にチャージポンプ804を駆動する信号853および854 および863および864を生成する。チャージポンプ804は、これらの信号に駆動されて、端子150に電荷を送り込んだり端子150から電荷を引き出したりする回路である。

その結果、電圧制御発振器805の入力端子150に接続された容量素子122(図1参照)に蓄積された電荷量が変化し、制御信号150の電圧が変化する。この制御信号150と、位相比較器800から直接供給される制御信号151により、電圧制御発振器805の発振周波数が制御される。その結果がまた分周器802を介して信号860にフィードバックされ、最終的には信号860とリファレンス信号850の周波数と位相が一致する。

図9には、図8の実施例の構成要素であるデジタル制御回路803の具体的な構成の実施例の1つを示す。この図において、参照符号900~902はエッジトリガ型のフリップフロップ、903はセットリセット型のフリップフロップ、904は2ビットカウンタ、905はOR回路、906および910および911はAND回路、907は複数かつ奇数のインバータ、908はNOR回路、909はインバータを示す。また、参照符号950~952は内部信号およびそのノードを示す。このうち、2ビットカウンタ904は、バッファを通したリファレンス信号851にバルスが加わるごとにカウントが進み、信号950がハイレベルになるとリセットされるように構成する。

つぎに、この回路の動作を説明する。フリップフロップ900~902は、バッファを通したリファレンス信号851に同期して、比較器800,801の出力である信号151および852および862を取り込むために設けてある。そして、周波数比較結果を示す信号852または862がハイレベルのときには、その信号がノード853または863に出力されると共に、内部信号950がハイレベルになる。すると、フリップフロップ903がリセットされて内部信号951がローレベルになり、

ノード854および864に出力される信号が共にローレベルになる。また、この時 2ビットカウンタ904のカウントもリセットされる。

周波数比較結果を示す信号852および862が共にローレベルになると、ノード853および863に出力される信号がローレベルになると共に、内部信号950がローレベルになって信号851にパルスが加わるごとに2ビットカウンタ904のカウントが進む。そして4カウント進む間に信号852および862が一度もハイレベルにならなければ、フリップフロップ903がセットされて内部信号951がハイレベルになる。一方、内部信号952には、インバータ907の遅延時間の総和で決まるパルス幅のパルスが、ノード851にパルスが加わるごとに現れる。すると、位相比較結果を表す信号151によって決まるノード854または864のいずれかの信号が、内部信号952に現れるパルス信号のパルス幅の間だけハイレベルになる。

以上、このデジタル制御回路の動作をまとめると、以下のようになる。周波数比較結果を示す信号852または862のいずれかがハイレベルのときには、そのいずれかに応じて信号853または863がハイレベルになると共に、信号854および864が両方ともローレベルになる。周波数比較結果を示す信号852および862の両方がローレベルの状態が4サイクル以上続くと、位相比較結果を示す信号151に応じてノード854または864のいずれかにパルスが出力される。

ここで、周波数比較結果に基づいて出力される信号 8 5 3 および 8 6 3 と位相比較 結果に基づいて出力される信号 8 5 4 および 8 6 4 とを分離した目的は、周波数が一 致していないときには大きな制御をかけて速く収束させると共に、周波数が一致して 位相だけがずれているときには制御量を小さくして大きなジッタが発生しないよう にするためである。そのため、別々の信号を使って制御する。

また、周波数比較結果に基づいて出力される信号853および863は1サイクルの間ハイレベルを保つのに対し、位相比較結果に基づいて出力される信号854および864はパルスとなるように構成した。これにより、制御をかける時間も変えることができる。

また、2ビットカウンタ904を設けた目的は、周波数比較結果が出力されなくなった直後に位相比較結果に基づいて制御をかけるのを避けるためである。すなわち、周波数比較結果が出力されなくなった直後は正しい位相比較が行なわれない場合が

多い。このため、そのときの位相比較結果に基づいて制御をかけると逆の制御がかか る場合が多い。したがって、2 ビットカウンタを設け、4 サイクル待ってから位相比 較結果に基づく制御を始めるように構成した。

図10には、図8の実施例の構成要素であるチャージポンプ804の具体的な構成の実施例の1つを示す。この図において、参照符号1000~1003はNMOS、1010~1013はPMOS、1020および1021は抵抗素子、1030および1031はインバータを示す。また、参照符号1050~1052は内部信号およびそのノードを示す。

この回路は、ノード853の信号がハイレベルになったときにはPMOS1013 が導通してVddからノード1052に電流が流れ込み、ノード863の信号がハイレベルになったときにはNMOS1003が導通してノード1052からVssに電流が流れ出す。そしてノード1052が抵抗素子1021を介して制御信号150の端子に接続されているため、この電流が図1等に示した電圧制御発振器内の容量素子122を充放電する。抵抗素子1021は、容量素子122の寄生抵抗のためにノード150の電位が一時的に上がりすぎたり下がりすぎたりするのを防止するために設けてある。

信号854または864がハイレベルになったときにも同様の充放電が行なわれる。ただし、NMOS1002およびPMOS1012に流れる電流はNMOS1011およびPMOS1011によって制限されるため、信号853または863による充放電の場合より電流値を小さくできる。そのときの電流値は、NMOS1000と1001のゲート幅の比やPMOS1010と1011のゲート幅の比の設計により、さらに抵抗素子1020の抵抗値により、かなり自由に設定することが可能である。

また、信号853または863による充放電の電流値も、NMOS1003やPMOS1013のゲート幅によってある程度自由に設定することが可能である。

少なくとも言えるのは、周波数比較器の出力による1サイクル内での制御信号150の電圧変化は、位相比較器の出力により1サイクル内での制御信号150の電圧変化より大きく設定するべきである。

なお、信号853または863による充放電の回路も信号854または864によ

る充放電の回路と同様に他のMOSで電流を制限するような構成にして、そのゲート 幅等によって電流値を設定することももちろん可能である。

さらに、図9のデジタル制御回路と図10のチャージボンプの組み合わせでは周波 数比較結果による制御系統(信号853または863による充放電)と位相比較結果 による制御系統(信号854または864による充放電)の2つの制御系統を設けた が、これを3系統以上にして周波数の差が大きい場合と小さい場合の制御の強さを変 えることも可能である。

すなわち、周波数が2倍以上達う場合には周波数比較回路の出力852または862が連続してハイレベルになるが、周波数の比が2倍未満になると周波数比較回路の出力852または862が連続してハイレベルになることはない。さらに、1.5倍未満になると、周波数比較回路の出力852または862がハイレベルになるのは、3サイクル以上毎に1回となる。デジタル回路でこれを検出するのは容易である。

そして、図10の実施例では充放電の回路は2系統しか設けていないが、これを3 系統設けて、それぞれの系統毎に電流値を変え、周波数の差が大きい場合には最も大きい電流値で充放電し、周波数の差が有るが小さい場合には中程度の電流値で充放電し、位相比較結果によって制御するときには最も小さい電流値で充放電するように構成するのは容易である。4系統以上設けることももちろん可能である。

図11には、チャージボンプ804の図10以外の実施例の1つを示す。この図において、参照符号1100~11107はNMOS、1110~11119はPMOS、1130~1132は容量素子、1140~1143は抵抗素子を示す。また、1150~1154は内部信号およびそのノードを示す。

この回路は、制御信号150の電圧がVssの電圧に近い場合において、信号854に駆動されて流入する電荷量と信号864に駆動されて流出する電荷量のパランスを保つために、図10の回路を改良した回路である。すなわち、図10の回路において制御信号150の電圧がVssの電圧に近い場合には、PMOS1011や1012には充分なソースードレイン間電圧がかかるのに対し、NMOS10101や10202のソースードレイン間にかかる電圧は不充分である。したがって、1120の駆動信号によって流出する電荷量は流入する電荷量に比べてかなり小さくなる。これを改善したのが図1100実施例である。

図11の回路は、抵抗薬子1140と容量素子1130によるローバスフィルタを介して制御信号150の電圧がノード1150に接続され、この電圧とノード1153の電圧がPMOS1115および1116等によるカレントスイッチで比較されるような構成になっている。そしてその結果をPMOS1118および1119等によるカレントスイッチで増幅し、NMOS1106によるソースフォロワ回路に加える。

そしてそのソースフォロワ回路の出力1152の電圧を抵抗素子 $1141\sim1143$ による抵抗分圧回路で分圧し、ノード1153にフィードバックする。すると、ノード1153の電圧がノード1150の電圧すなわち制御信号150の電圧に等しくなったときに釣り合う。ここで抵抗素子1141と1142の抵抗値が等しくなるように設計しておけば、ノード1152の電圧と制御信号150の電圧の差は制御信号150の電圧とノード1154の電圧の差に略等しくなり、NMOS1107が導通したときに流入する電荷量とNMOS1002が導通したときに流出する電荷量をほぼ等しくできる。なお、この回路が有用であるのは制御信号150の電圧やノード1052の電圧が10520の電圧に近い場合であるため、信号15050の電圧やノード105200電圧が1550の電圧に近い場合であるため、信号15050の電圧やノード105200電圧が1550の電圧に近い場合であるため、信号1550の電圧やノード105200電圧が1550の電圧に近い場合であるため、信号1550の電圧やノード105200電圧が1550の電圧に近い場合であるため、信号1550の電圧やノード1052の電圧が1550の電圧に近い場合であるため、信号1550の電圧やノード1052の電圧が1550の電圧に近い場合であるため、信号1550の電圧やノード1052の電圧が1550の電圧を使用する。

図12には、図8の実施例の構成要素である位相比較器800の具体的な構成の実施例の1つを示す。この回路は特開平09-74352号公報の明細書に開示されている。この回路は、信号850の立ち上がりと信号860の立ち上がりのいずれが先に現れるかをNAND回路1200および1201により構成されたフリップフロップが比較し、その結果をフリップフロップ1202が取り込んで端子151に出力する。

図13には、図8の実施例の構成要素である周波数比較器801の具体的な構成の実施例の1つを示す。この回路も特開平09-74352号公線の明細書に開示されている。この回路は、信号851の立ち上がりと信号861の立ち下がりが交互に現れるか否かを比較し、いずれかが2回以上連続して現れると、連続して現れた側の出力信号852または862がハイレベルになる。

以上述べたPLL回路を使えば、電源電圧が変動したときに発生するジッタの小さい本発明の電圧制御発振器を使いこなすことができる。

図14には、本発明のPLL回路を使って構成した半導体集積回路装置の実施例の1つについて、その配置を示す。図14において、参照符号1400は半導体集積回路装置、1401は本発明の電圧制御発振器を含むPLL回路の主要部分を搭載する位置、1402~1404はクロック分配回路806を構成するドライバを分散して搭載する位置、1410は外部から供給される基準信号を受ける入力回路を搭載する位置を示す。また、参照符号1450~1453はこれらの間を接続する配線を示し、1460は各分配先にクロック信号870を供給する配線を示す。

本発明の電圧制御発振器によれば、電源電圧が変動したときに発生するジッタを低 減することができる。

また、本発明のPLL回路によれば、電源電圧が変動したときに発生するジッタの小さいPLL回路を実現することができる。

また、本発明の電圧制御発振器を使えば、電源電圧が変動したときに発生するジッタが小さいので、電圧制御発振器を含むPLL回路の構成要素を、電源電圧変動を気にせず半導体集積回路装置内の任意の位置に搭載することができる。

## WHAT IS CLAIMED IS:

- 1.一端を第1の電源に接続されゲート電極に発振周波数を制御するための電圧が印加される第1のMOSトランジスタと、上記第1のMOSトランジスタの他端と第2の電源の間に接続された発振器と、該発振器と並列に接続された第1の容量素子と、上記第1のMOSトランジスタとは別に上記発振器の発振周波数を制御する付加的制御手段を備えたことを特徴とする電圧制御発振器。
- 2.上記付加的制御手段は、1 ビットのデジタル信号によって上記発振器の発振周波数を制御するように構成された請求項1 の電圧制御発振器。
- 3. 上記付加的制御手段は、上記発振器の中の信号ノードの1つと上記第2の電源の 間に直列に接続された第2の容量素子および第2のMOSトランジスタにより構成 された請求項1の電圧制御発振器。
- 4. 上記発振器は、Pチャネル型のMOSトランジスタおよびNチャネル型のMOSトランジスタを直列に接続したインバータを少なくとも3個備え、上記インバータの出力と入力を順次接続し、その1番目を除く奇数番目のインバータのいずれかの出力を上記1番目のインバータの入力に接続して構成された請求項1の電圧制御発振器。5. 上記発振器は、Pチャネル型のMOSトランジスタおよびNチャネル型のMOSトランジスタを直列に接続したインバータを3個以上の奇数個備え、上記インバータの出力と入力を順次接続し、その最後のインバータの出力を最初のインバータの入力に接続して構成された請求項1の電圧制御発振器。
- 6. 周期的なリファレンス信号の位相に追随した位相を持ち、かつ所定の整数倍の周 波数を持つ出力信号を発生するPLL回路であり、

上記出力信号を発生するための電圧制御発振器と、

上記電圧制御発振器の出力を分周する分周器と、

上記リファレンス信号の位相に対する上記分周器の出力の位相の進み、遅れを区別する位相検出信号を発する位相比較器と、

上記リファレンス信号の周波数に対して、上記分周器の出力信号の周波数の差異の 発生を判別して周波数差判別出力を発する周波数比較器と、

上記位相比較器および上記周波数比較器の出力に応じて電圧が変化するアナログ

制御信号を発する制御回路とを有し、

上記電圧制御発振器は、一端が第1の電源に接続され、ゲート電極に上記アナログ 制御信号が接続されたMOSトランジスタと、上記MOSトランジスタと第2の電源 の間に接続された発振器と、該発振器に接続された容量素子とを有することを特徴と するPLL回路。

- 7. 上記制御回路は、上記リファレンス信号の1周期に対応する周期ごとに前配位相 比較器および上記周波数比較器の出力に応じた上記アナログ制御信号の電圧制御を 行い、かつ、上記周波数比較器が周波数の差異を1回検出したことに対応する1周期 内の上記アナログ制御信号の電圧変化は、上記位相比較器の比較結果による1周期内 の上記アナログ制御信号の電圧変化より大きいことを特徴とする請求項6のPLL 回路。
- 8.上記制御回路は、上記リファレンス信号の1周期に対応する周期ごとに前記位相 比較器および上記周波数比較器の出力に応じた上記アナログ制御信号の電圧制御を 行い、かつ、上記周波数比較器が周波数の差異を検出したことに対応する電圧変化を 実行する周期及びこれに続く所定数の周期においては、上記位相比較器の比較結果に よる電圧変化を禁止する回路手段を有する請求項6のPLL回路。
- 9. 周期的なリファレンス信号の位相に追随した位相を持ち、かつ、所定の整数倍の 周波数を持つ出力信号を発生するPLL回路であり、

上記出力信号を発生するための電圧制御発振器と、

上記電圧制御発振器の出力を分周する分周器と、

上記リファレンス信号の位相に対する上記分周器の出力の位相の進み、遅れを区別 する位相検出信号を発する位相比較器と、

上記リファレンス信号の周波数に対して、上記分周器の出力信号の周波数の差異の 発生を判別して判別出力を発する周波数比較器と、

少なくとも上記周波数比較器の出力に応動するアナログ制御信号を発生する制御 回路を有し、

上記電圧制御発振器は、一端が第1の電源に接続され、ゲート電極に上記アナログ 制御信号が接続されたMOSトランジスタと、上記MOSトランジスタと第2の電源 の間に接続された発振器と、該発振器と並列に接続された容量素子と、前記位相器か ら出力する位相検出信号により発振周波数を制御する付加的制御手段とを備えたことを特徴とするPLL回路。

10. 半導体集積回路であって、

電圧制御発振器と、

上記電圧制御発振器の出力を各部回路に分配するクロック分配回路と、

上記クロック分配回路が分配するクロックの1つを分周する分周器と、

周期的なリファレンス信号の位相に対する上記分周器の出力の位相の進み、遅れを 区別する位相検出信号を発する位相比較器と、

上記リファレンス信号の周波数に対して、上記分周器の出力信号の周波数の差異の 発生を判別して周波数差判別出力を発する周波数比較器と、

上記位相比較器および上記周波数比較器の出力に応じて電圧が変化するアナログ 制御信号を発生する制御回路とを有し、

上記電圧制御発振器は、一端が第1の電源に接続され、ゲート電極に上記アナログ 制御信号が接続されたMOSトランジスタと、上記MOSトランジスタと第2の電源 の間に接続された発振器と、該発振器と並列に接続された容量素子とを有することを 特徴とする半導体集積回路。

## ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

電源電圧が変動したときに発生するジッタの小さいクロック信号を供給できるPLL回路および電圧制御発振器であり、一端に第1の電源(Vss)が接続され、ゲート電極に発振周波数の制御のための制御信号が接続されるMOSトランジスタと、上記MOSトランジスタの他端と第2電源(Vdd)の間に接続された発振器と、上記発振器と並列に接続される容量素子を備え、さらに発振周波数を微少制御する付加的制御手段を備える。

F I G. 1

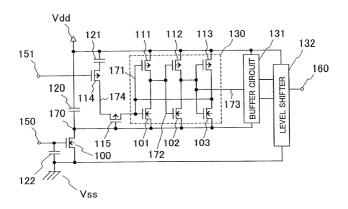


FIG. 2
PRIOR ART

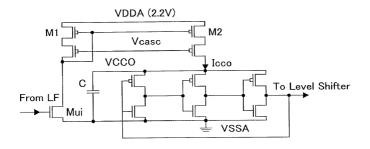


FIG. 3 PRIOR ART

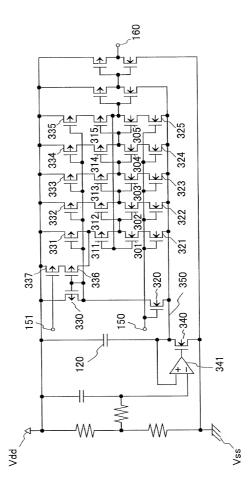


FIG. 4

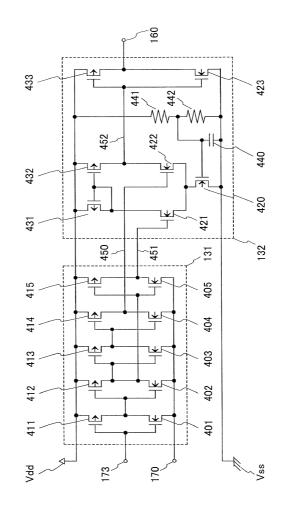


FIG. 5

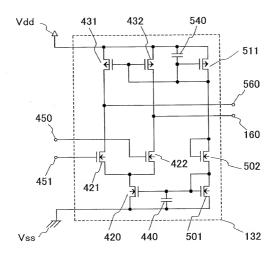
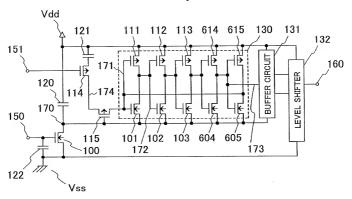


FIG. 6



F I G. 7

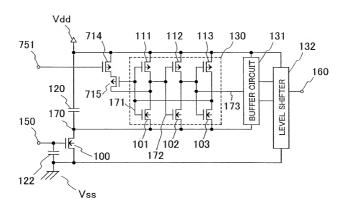
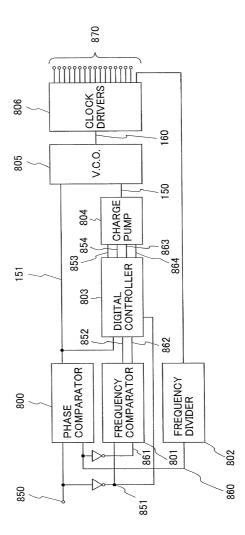


FIG. 8



F I G. 9

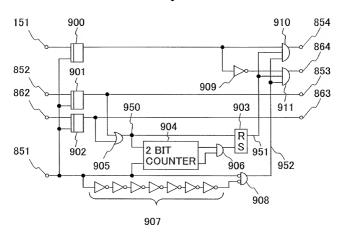


FIG. 10

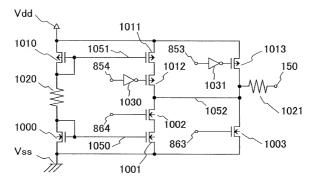


FIG. 11

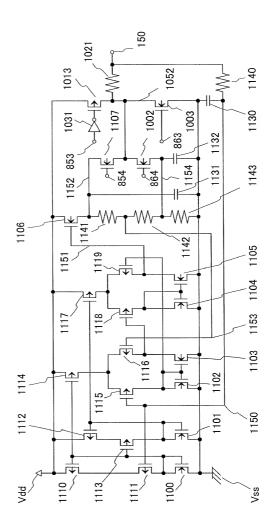


FIG. 12

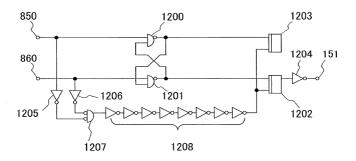


FIG. 13

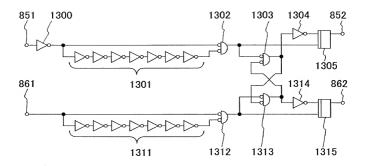
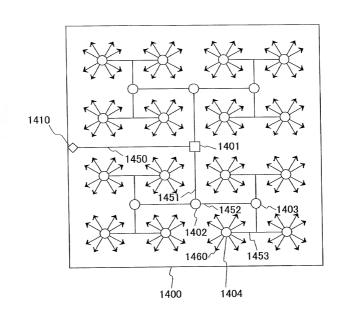


FIG. 14



PTO/SB/106(8-96) Approved for use through 9/30/98. OMB 0651-0032 Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

# Declaration and Power of Attorney For Patent Application

## 特許出願宣言書及び委任状

## Japanese Language Declaration

日本語宣言書		
下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。	As a below named inventor, I hereby declare that:	
私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載された通りです。	My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.	
下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出級 している発明的客について、私が最初か小唯一の発明者(下 記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者である と(下記の名称が複数の場合)信じています。	I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled	
	VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR AND PLL CIRCUIT	
	USING THE SAME	
上記発明の明細書 (下記の欄で×印がついていない場合は、 本書に添付) は、	The specification of which is attached hereto unless the following box is checked:	
□ 月_日に推出され、米田出顧番号または特許協定条約 国際出願番号をとし、 (鉄当する場合)に訂正されました。	was filed on as United States Application Number or PCT International Application Number and Was amended on (if applicable).	
私は、特幹簿求範囲を含む上記訂工後の明細審を検討し、 内容を理解していることをここに表明します。	I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.	
私は、連邦規則連典第37個第1条56項に定義されると おり、特許資格の有無について重要な情報を隔示する義務が あることを認めます。	I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.	
Pag	ge 1 of 4	

Burden Hour Statement, This form is estimated to take 0.4 hours to complete Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231 DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, DC 20231.

# Japanese Language Declaration (日本語宣言書)

私は、米国法典第35編119条 (a)-(d) 項又は365条 (b) 項に基き下記の、 米国以外の国の少なくとも一カ国を指 定している特許協力条約365 (a) 項に基ずく国際出願、又 は外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国 優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、 本出願の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119 (a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT international

application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before 下に、枠内をマークすることで、示しています。 that of the application on which priority is claimed. Priority Not Claimed Prior Foreign Application(s) 優先権主張なし 外国での先行出願 8 / March / 2000 2000-068606 Japan (Day/Month/Year Filed) (Number) (Country) (国名) (出簡年月日) (番号) (Day/Month/Year Filed) (Number) (Country) (番号) (国名) (出願年月日) I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, 私は、第35編米国法典119条 (e) 項に基いて下記の米 Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed 国特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。 (Application No.) (Filing Date) (Application No.) (Filing Date) (出願番号) (田爾日) (出願番号) (出願日) 私は、下記の米国法典第35編120条に基いて下記の米 I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, 国特許出願に記載された権利、又は米国を指定している特許 Section 120 of any United States application(s), or 365(c) of any 協力条約365条 (c) に基ずく権利をここに主張します。ま PCT international application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this た、本出願の各請求範囲の内容が米国法典第35編112条 application is not disclosed in the prior United States or PCT 第1項又は特許協力条約で規定された方法で先行する米国特 International application in the manner provided by the first 許出願に開示されていない限り、その先行米国出願書提出日 paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I 以降で本出願書の日本国内または特許協力条約国際提出日ま acknowledge the duty to disclose information which is material to での期間中に入手された、連邦規則法典第37編1条56項 patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開 Section 1.56 which became available between the filing date of the 示義務があることを認識しています。 prior application and the national or PCT international filing date of

		аррісаціон.	
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)	
(出願番号)	(出類日)	(現況:特許許可済、係属中、放棄済)	
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)	
(出願番号)	(出願日)	(現況:特許許可済、係属中、放棄済)	

私は、私自身の知識に基ざいて本宣言書中で私が行なう表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基ずく 表明が全て真実であると信じていること、さらに放意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第18編第1001 条に基ずき、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行なえば、出 願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may leopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid CMB control number.

## Japanese Language Declaration (日本語宣言書)

手続きを米特許商標局に対して遂行する弁理士または代理人 として、下記の者を指名いたします。(弁護士、または代理 人の氏名及び登録番号を明記のこと)

委任状: 私は下記の発明者として、本出顧に関する一切の POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number)

> Donald R. Antonelli, Reg. No. 20,296; David T. Terry, Reg. No. 20.178; Melvin Kraus, Reg. No. 22,466; William I. Solomon, Reg. No. 28,565; Gregory E. Montone, Reg. No. 28,141; Ronald J. Shore, Reg. No. 28,577; Donald E. Stout, Reg. No. 26,422; Alan E. Schlavelli, Reg. No. 32,087; James N. Dresser, Reg. No. 22,973 and Carl I. Brundidge, Reg. No 29,621

Send Correspondence to: 書類送付先

Antonelli, Terry, Stout & Kraus, LLP

Suite 1800

1300 North Seventeenth Street Arlington, Virginia 22209

直接電話連絡先: (名前及び電話番号)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

Telephone: (703) 312-6600 Fax: (703) 312-6666

唯一または第一発明者	Š.	Full name of sole or first inventor Noboru MASUDA
発明者の署名	日付	noboru masuda Date 7/25/2000
住所		Residence
		Tokorozawa , Japan
田籍		Citizenship
		Japan
私書箱		Post Office Address
		c/o Hitachi, Ltd., Intellectual Property Group
		New Marunouchi Bldg. 5-1, Marunouchi 1-chome,
		Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220, Japan

ること)

(第二以降の共同発明者についても同様に記載し、署名をす (Supply similar information and signature for second and subsequent joint inventors.)

Approved for use through 9/309S. Olike 6651-4032

Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless at eligible; a valid OMS control number.

第二共同発明者名		Full name of second joint inventor, if any Hiroki YAMASHITA
第二共同発明者の署名	日付	Second inventor's signature Date
住所		Residence Hachloji, Japan
国籍		Citizenship Japan
私書箱		Post Office Address c/o Hilachi, Ltd., Intellectual Property Group New Marunouchi Bidg. 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220, Japan
第三共同発明者名		Full name of third joint inventor, if any
第三共同発明者の署名	日付	Third inventor's signature Date
住所		Residence
国籍		Citizenship
私書箱		Post Office Address
第四共同発明者名		Full name of fourth joint inventor, if any
第四共同発明者の署名	日付	Fourth inventor's signature Date
住所		Residence
国籍		Citizenship
私書箱		Post Office Address
第五共同発明者名		Full name of fifth joint inventor, if any
第五共同発明者の署名	日付	Fifth inventor's signature Date
住所		Residence
国籍	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Citizenship
私書箱		Post Office Address